

ELEKTRİKSEL DİRENÇ ÖLÇÜMLERİNDE İZLENEBİLİRLİK

Beylan Akyel, Handan Sakarya, Denizhan Ateşalp

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü(UME), P.K.21, 41470 Gebze / Kocaeli

Özet

Direnç birimi, 1960 yılında kabul edilmiş olan fiziksel birim sistemi SI uyarınca, $\Omega = s^3 m^2 kg A^{-2}$ şeklinde, temel SI birimleri olan saniye, metre, kilogram ve amperden türetilmiş olarak ifade edilir. Bu birimin laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi, 10^{-7} mertebesinde belirsizlikle, 1960 yıllarında geliştirilmiş olan "hesaplanabilir kros-kapasite" yöntemiyle yapılmaktadır.

1980 yılında Klaus von Klitzing tarafından geliştirilen Quantum-Hall etkisi yöntemi ise direnç biriminin 10^{-8} mertebesinde belirsizlikle tekrarlanabilir, zaman ve mekandan bağımsız olarak üretilen olmasını sağlamıştır. Direnç biriminin laboratuvarlarda muhafazası ve çalışma standartlarına aktarılması ise kontrollü ortam şartlarında düzenli olarak ölçülerek izlenen standart direnç grupları vasıtasıyla yapılmaktadır. Direnç ölçümlerinde izlenebilirlik, çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılarak, dirençlerin veya direnç ölçen cihazların, bu zincir üzerinden, 1.1.1990 tarihinden itibaren dünya çapında direnç referans standardı olarak baz alınması öngörülmüş olan Quantum-Hall direncine göre kalibre edilmesi ile sağlanmaktadır.

Bu çalışmada bu izlenebilirlik zinciri ve direnç ölçüm yöntemleri incelenmekte, ayrıca UME Direnç laboratuvarının imkanları hakkında bilgi verilmektedir.

1. Giriş

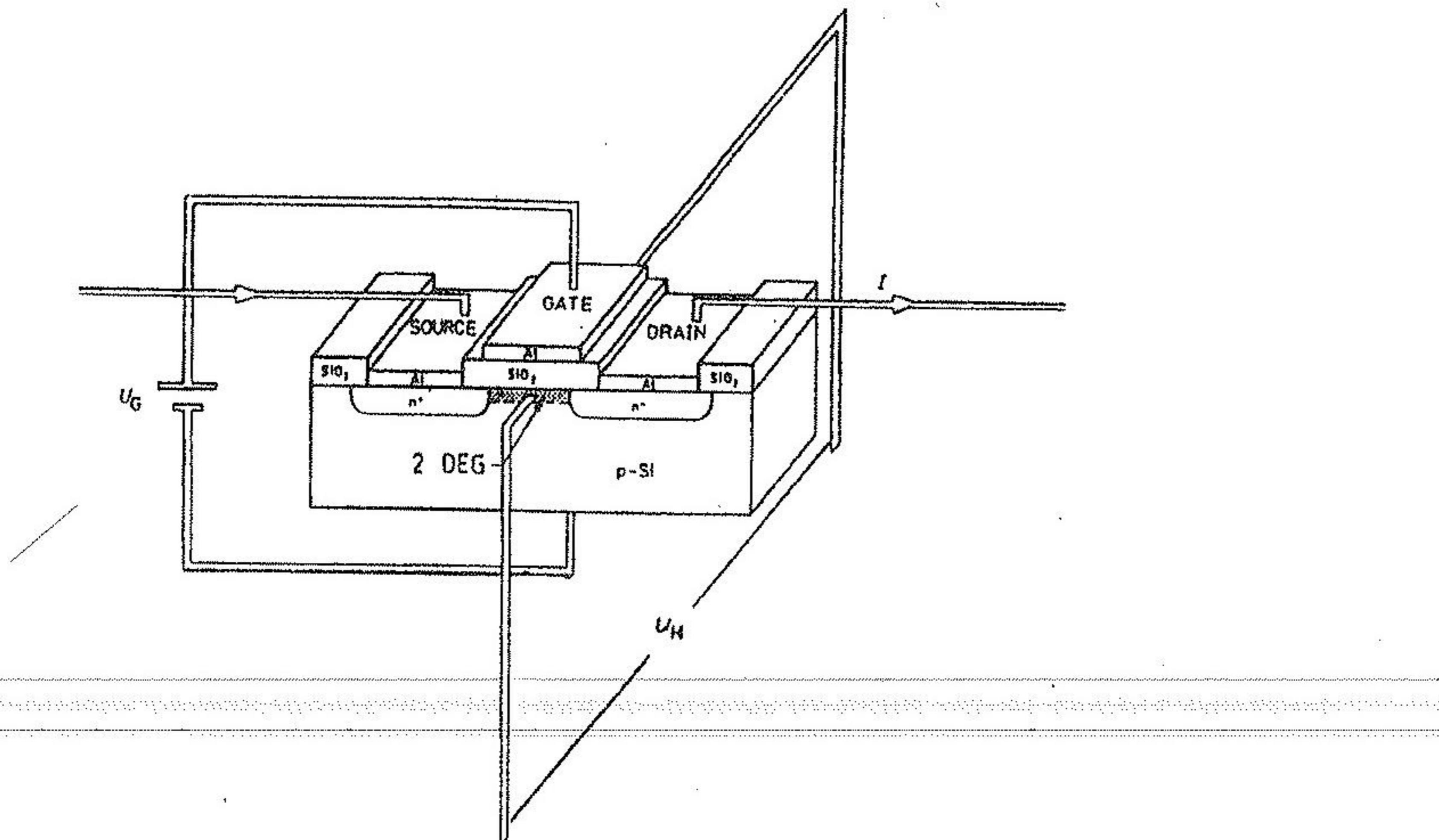
Ohm kanunu uyarınca, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, üzerinden geçen akıma oranına eşit olan direnç değeri, iletken malzemenin cinsine ve boyutlarına bağlıdır. Ancak, hassas ölçümler göstermiştir ki, sıcaklık ve hatta basınç farklılıklarını bile direnç değeri üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu faktörleri denkleme katmak yerine direncin sıcaklık ve basıncın fonksiyonu olduğu söylenilir ve bir direncin değeri verilirken sıcaklık ve gerekiyorsa basınç değerleri de belirtilir.

Direncin sıcaklığa göre değişme özelliği sıcaklık ölçümelerinde, bir telin direncini önce bilinen sabit bir sıcaklıkta, sonra da bilinmeyen sıcaklıkta ölçüp karşılaştırmak şeklinde kullanılmaktadır. Direncin boyutlara göre değişmesi özelliğinden küçük uzaklıkların ölçümlünde, basıncaya göre değişmesi özelliğinden ise sıvıların basınç ölçümelerinde yararlanılmaktadır. Ayrıca çok sayıda fiziksel ve kimyasal fenomen elektromotif kuvvet ölçümleri ile incelenmekte, elektromotif kuvvetlerin ölçümü ise direnç oranlarının ölçülmesi şeklinde yapılmaktadır. Elektrik akımı, bilinen bir direncin üzerinde okunan potansiyel farkı cinsinden ölçülmektedir. Gerçekte, elektriksel büyüklüklerin çoğunun ölçüm yöntemlerinde direnç ölçümleri yer almaktadır.

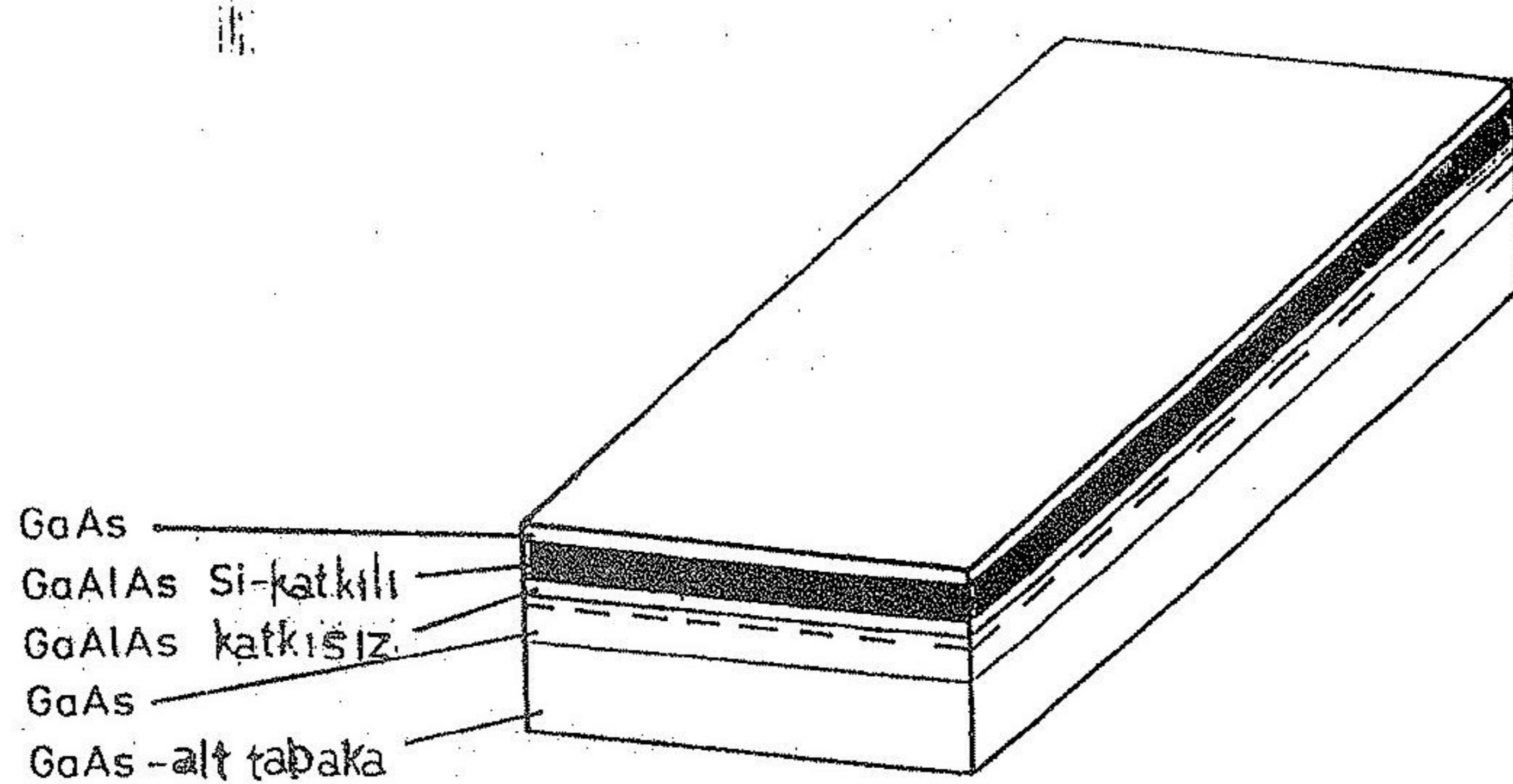
Direnç ölçümlerinde, ampermetre-voltmetre yöntemi, gerilim düşümü yöntemi, potansiyometrik yöntem, Wheatstone, Thomson gibi köprü yöntemleri ve ohmmetreler çeşitli direnç değerlerinde ve farklı doğruluklarla kullanılmaktadır. %0.01'den daha büyük doğruluk elde edebilmek için özel köprüler veya özel teknikler kullanılması gerekmektedir.

2. Quantum Hall Etkisi [1]

1.1.1990 tarihinden itibaren dünya çapında direnç referans standardı olarak baz alınması öngörülmüş olan Quantum Hall direncini meydana getiren Quantum Hall etkisi, iki boyutlu elektron gazı (2 DEG) adı verilen oluşumun bir özelliğidir. Bu özellik metaller ve yarıiletkenler gibi doğal maddelerde bulunmaz ve ancak modern mikroelektronik cihazlar ile suni olarak yaratılır. İki tür malzeme bu amaçla kullanılabilmektedir: Şekil 2.1'de görülen Silikon MOSFET'ler (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) ve Şekil 2.2'de görülen GaAs bazlı hetero-yapılar.



Şekil 2.1 Bir MOSFET'in şematik yapısı. SOURCE ve DRAIN uçları akım bağlantı uçlarıdır(I akımı). U_G gerilimi GATE ile p-Si tabakası arasına uygulanmaktadır. Akıma dik olarak Hall voltajı(U_H) elde edilmektedir. İki boyutlu elektron gazı (2 DEG), SiO_2 ile p-Si arasındaki yüzeyde olmaktadır.



Şekil 2.2 Bir GaAs-GaAlAs hetero-yapının şeması. Kesik çizgi, 2 boyutlu elektron gazının (2 DEG) olduğu düzlemi göstermektedir.

Bu tür bir prob sıvı helyum sıcaklığında yani -270°C civarında soğutulduğunda ve aynı zamanda takriben 10 Tesla şiddetine bağlı olarak manyetik alan uygulandığında Quantum Hall etkisi gözleme bilinmektedir. Yani uygulanan gerilim veya manyetik akı yoğunluğunun değişmesinden etkilenmeyen basamaklar halinde Hall voltajları oluşmaktadır. Bir basamaktaki Hall direnci $R_H(i)$, Hall voltajı $V_H(i)$ 'nin, i basamağında probdan geçen akıma (I) oranına eşittir ve von Klitzing'in gösterdiği üzere sadece doğal sabitlere bağımlıdır:

$$R_H(i) = V_H(i) / I = h / ie^2 \quad (\text{h:Planck sabiti, e:elektron yükü, } i=1,2,\dots)$$

Hassas ölçümlerde genellikle $i=2$ ($12906,4 \Omega$) ve $i=4$ ($6453,2 \Omega$) basamakları kullanılmaktadır. h/e^2 sabitine von Klitzing sabiti (R_K) adı verilmekte ve bu değer $i=1$ basamağındaki Hall direncine eşit olmaktadır. Uygun teçhizat ve koşullar sağlandığında R_K sabitinin 10^{-8} mertebesinde belirsizlikle üretilmesi belirtilmektedir.

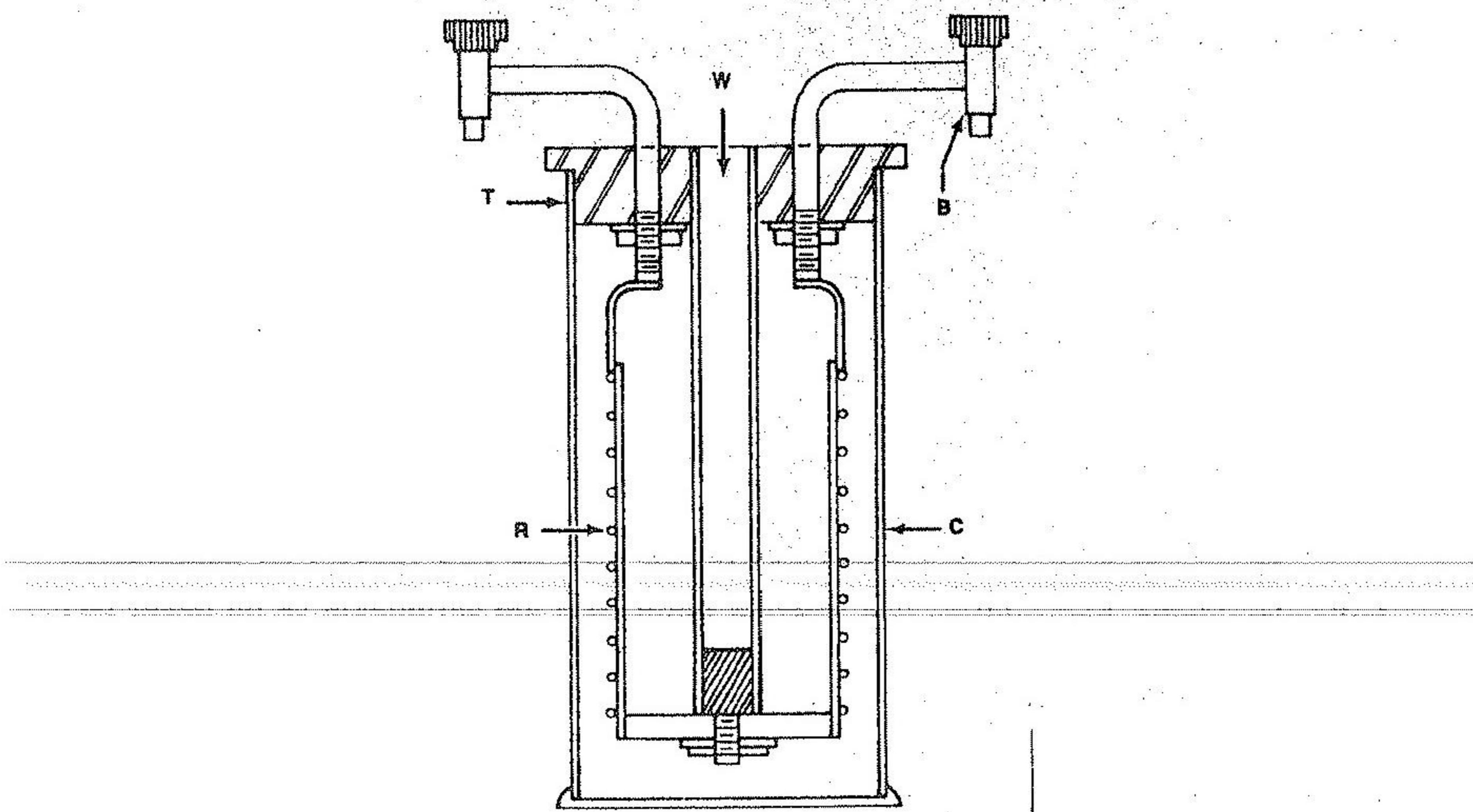
3. Standart Dirençler

Dirençler çeşitli amaçlarla kullanılmakta ve çeşitli tip ve doğruluklarda üretilmektedir. Bazı uygulamalarda direncin doğruluğunun %10-%20 olması yeterli olabilmekte, bazı durumlarda ise %0.01, hatta daha yüksek doğruluk gerekmektedir. Hassas cihazlarda kullanılan dirençlerin zamanla ve sıcaklıkla değişiminin çok düşük

olması önemlidir. Zaman ve sıcaklık kararlılığı, diğer dirençleri kalibre etmekte kullanılan standart dirençler için de çok önemli özelliklerdir.

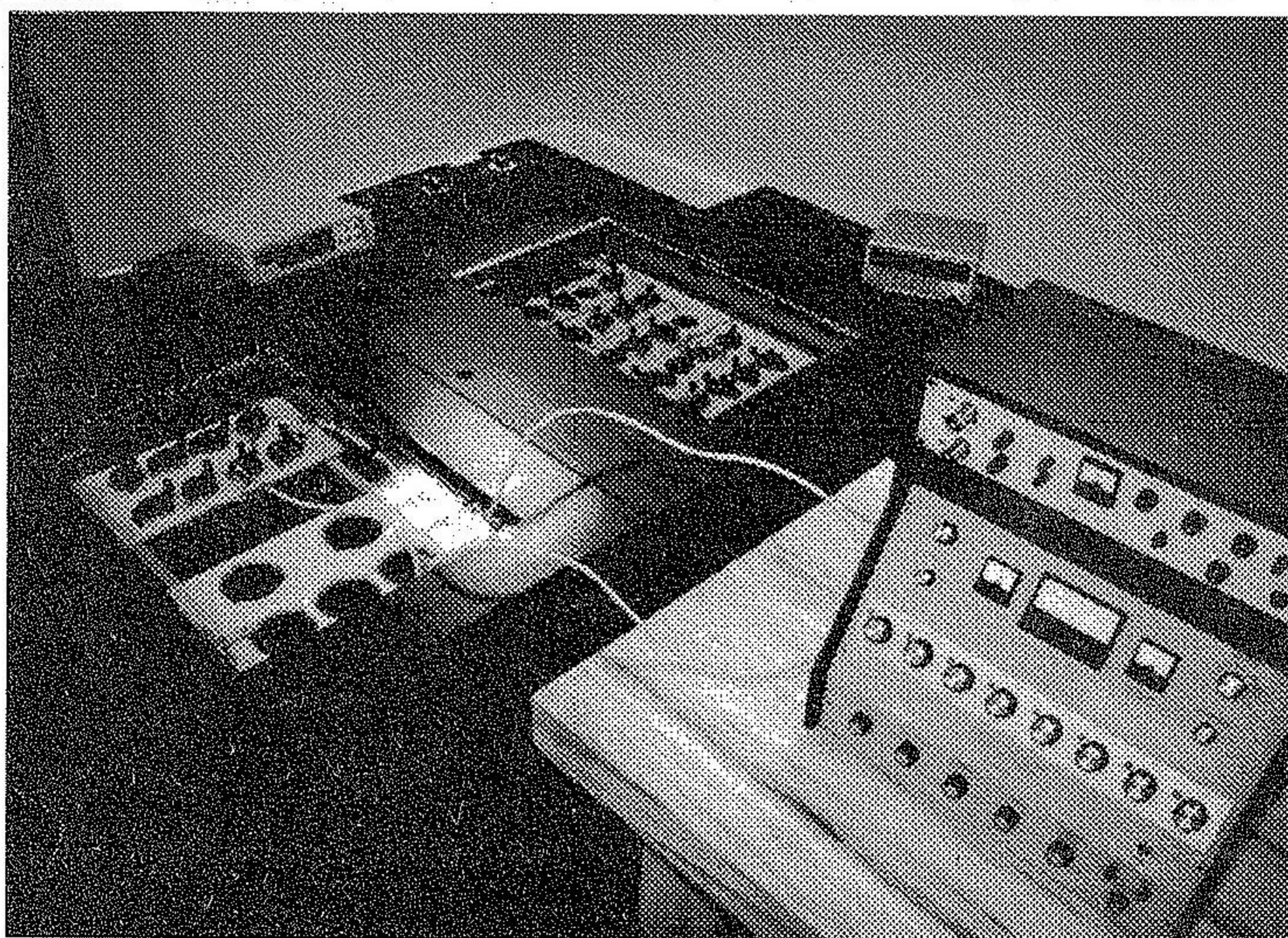
Standart dirençler, genelde 0.0001Ω ile $1 M\Omega$ arasındaki ondalık değerlerde çeşitli firmalardan satın alınabilmektedir. Bunlar iki veya dört terminali olarak üretilmektedir. Kontaklarda oluşan direncin ihmali edilemeyeceği direnç değerlerinde dört terminali dirençler kullanılmaktadır. Kontak direncinin ihmali edilip edilemeyeceği, istenen ölçüm doğruluğuna bağlı olmakla birlikte genelde $1 k\Omega$ ve daha düşük değerli dirençlerin dört terminali olması gerekmektedir. $1 k\Omega$ 'dan daha yüksek değerli dirençlerin ölçülmesi ise 2 terminali yapılmaktadır. Bu tür $\%0.01$ ve daha yüksek doğruluk istenen ölçümlerde özel standart dirençlerin kullanılması gerekmektedir. Bunlar genelde dirençleri atmosferdeki oksijen ve nemin etkilerinden korumak amacıyla sıkıca kapatılırlar. $\%0.1$ ve daha düşük doğruluklar için bu etkiler ihmali edilebileceğinden buna gerek yoktur. Bir takım hassas dirençler nominal değerlerinde $\%0.01$ doğrulukla üretilirlerse de bunların değerleri zamanla önemli ölçüde kayma göstermektedir. Bu nedenle bu dirençlerin, yukarıda sözünü ettigimiz primer seviyedeki özel standart dirençlerle karşılaştırılarak, düzenli olarak kalibre edilmeleri ve dolayısıyla izlenebilirliklerinin sağlanması gerekmektedir.

Şekil 3.1'de bir standart direncin yapısı görülmektedir. Şekilde R ile gösterilen,



Şekil 3.1 Bir standart direncin yapısı

elektriksel direnci yüksek, sıcaklık katsayısı düşük olan manganinden yapılmış tel, ipek izolasyonlu pirinç levha üzerine monte edilmiştir. T ile gösterilen sert plastik kapak, C ile gösterilen ve kaliteli bir hafif madeni yağ ile dolu olan kaba vidalanmıştır. W ile gösterilen bölge ise içine termometre yerleştirilecek boşluktur. B ile gösterilen konnektörler ve terminaller bakırдан yapılmıştır. Bütün bağlantı noktaları, yağıda çözülmeyen bir tür vernik kullanılıp kapatılarak direnç dış ortamdan izole edilmiştir. Direncin içinde yağ kullanılmasının amacı, akım geçmesi sonucu oluşan ısınmayı azaltmak, dolayısıyla direncin akım taşıma kapasitesini artırmaktır. Bu nedenle ve direncin bulunduğu ortam sıcaklığını mümkün olduğunda sabit tutmak amacıyla primer seviyedeki ölçümlerde, bazı standart dirençler sürekli olarak ya da ölçüm süresince çok hassas sıcaklık kontrollü, Şekil 3.2'de bir örneği görülen yağ banyosunda bulundurulurlar.



Şekil 3.2 Yağ banyosu ve direnç köprüsü

Yağ kullanımının dezavantajı ise, yağın zamanla asidik hale gelebilmesi ve direnç telinin paslanması, izolasyon malzemelerinin de aşınmasına yol açabilmesidir. Direnç değerinin zaman içinde sabit kalmasının önemli olduğundan, standart dirençlerin yapımında genellikle manganın malzemesinden yapılmış teller kullanılmaktadır. Sıcaklık katsayısının düşük olması ve bakır'a karşı düşük termal emf yaratması nedeniyle manganın çok uygun bir alaşımıdır.

Primer seviyedeki laboratuvarlarda bir grup standart direnç sürekli olarak ölçülp izlenerek ulusal direnç birimi muhafaza edilmekte ve çeşitli ölçüm yöntemleriyle çalışma standartlarına aktarılmakta ve daha düşük seviyeli laboratuvarların dirençlerinin kalibre edilmesinde kullanılmaktadır.

4. UME'de Direnç Ölçümleri ve İzlenebilirlik

1980 yılında Klaus von Klitzing tarafından geliştirilen Quantum-Hall etkisi yöntemi, direnç biriminin 10^{-8} mertebesinde belirsizlikle tekrarlanabilir, zaman ve mekandan bağımsız olarak üretilen olmasını sağlamıştır. Fiziksel birim sistemi SI uyarınca, $\Omega = \text{s}^3 \text{m}^2 \text{kg A}^{-2}$ şeklinde, temel SI birimleri olan saniye, metre, kilogram ve amperden türetilmiş olarak ifade edilen direnç biriminin laboratuvarlarda gerçekleştirilebilmesi ise, 10^{-7} mertebesinde belirsizlikle, 1960larında geliştirilmiş olan "hesaplanabilir kros-kapasite" yöntemiyle yapılmaktadır. "Hesaplanabilir kros-kapasite"nin saptanan değeri, çeşitli köprülerle yapılan bir dizi ölçüm ile ac direnç değerine, buradan da özel ac/dc dirençler kullanılarak dc direnç değerine aktarılır.

UME'de "hesaplanabilir kros-kapasite" yönteminin uygulanması öngörmemekte, ancak Quantum Hall sisteminin 1997 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şu anda izlenebilirlik Almanya'nın primer metroloji enstitüsü PTB (Physikalisch-Technisches Bundesanstalt) üzerinden sağlanmaktadır. Her yıl 1 Ω ve 10 $\text{k}\Omega$ değerinde standart dirençler PTB'ye gönderilerek Quantum Hall standarı ile kalibre edilmekte, daha sonra bu dirençler UME'nin diğer standart direnç gruplarının kalibre edilmesinde kullanılmaktadır. Standart dirençler (Guildline 9330 serisi), iki yağ banyosunda (25 ± 0.005)°C sıcaklıkta muhafaza edilir ve düzenli olarak ölçülp referanslarla karşılaştırılırlar. Bu ölçümlede doğru akım karşılaştırmalı direnç köprüsü (Guildline 9975) kullanılır. Direnç laboratuvarındaki en hassas ölçüm yapabilen cihaz olan doğru akım karşılaştırmalı direnç köprüsü, 10^{-8} çözünürlük ve 2×10^{-7} doğruluğa sahiptir. Bu cihazın avantajları kablo direncinden ve akımın kararlılığından etkilenmeden ölçüm yapabilmesidir. Ayrıca daha düşük değerli olan dirençte daha fazla güç harcandığından, yüksek akım şöntleri standart dirençlerle karşılaştırıldığında her ikisi de kendi güç seviyesinde ölçülebilmektedir.

UME direnç laboratuvarında, $100 \text{ m}\Omega$ ile $1 \text{ M}\Omega$ arasındaki ondalık değerli standart dirençlerden üçerli gruplar bulundurulmakta, düşük değerlerde ise ($0.1 \text{ m}\Omega$ - $10 \text{ m}\Omega$) yine üçer adet Croydon RS3 standart dirençler kullanılmaktadır. Düşük değerli direnç ölçümlerinde Kelvin çift köprüsü (Tettex 2275 Thomson köprüsü), yüksek değerli direnç ölçümlerinde ise teraohmmetre (Guildline 6500A) kullanılmaktadır. Yüksek değerli direnç standarı olarak Guildline dekad direnç kutusu bulunmaktadır. Ölçüm belirsizlikleri direnç değerine göre değişir. Tablo 4.1'de ölçüm aralıkları ve belirsizlikleri verilmektedir.

Dirençten başka, UME'de, ohmmetre kalibrasyonu da, standart direnç değerlerinin kalibre edilecek cihazla doğrudan ölçülmesi şeklinde yapılmaktadır. Belirsizlik değerinin çok düşük olması gerekmeyen durumlarda ise çalışma standartları (Guildline 100Ω , $1\text{k}\Omega$, $100\text{k}\Omega$, $1\text{M}\Omega$ dekad dirençler) kullanılır.

Ölçüm Aralığı (Ω)	Ölçüm Belirsizliği
$10^{-7} - 10^{-6}$	3×10^{-2}
$10^{-6} - 10^{-5}$	3×10^{-3}
$10^{-5} - 10^{-4}$	5×10^{-4}
$10^{-4} - 10^{-3}$	25×10^{-6}
$10^{-3} - 10^7$	$(5-15) \times 10^{-6}$
$10^7 - 10^8$	4×10^{-3}
$10^8 - 10^{11}$	1.6×10^{-2}
$10^{11} - 10^{13}$	5×10^{-3}
$10^{13} - 10^{15}$	1.8×10^{-2}
$10^{15} - 10^{16}$	3×10^{-2}

Tablo 4.1 Ölçüm Belirsizlikleri

KAYNAKLAR :

- [1] Volkmar Kose, Hans Bachmair; PTB-Bericht : Neue internationale Festlegungen für die Weitergabe elektrischer Einheiten (Vortraege des 84. PTB-Seminars); PTB-E-35 Braunschweig, Mai 1989